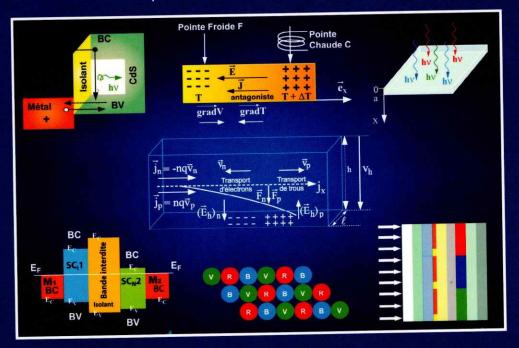
collection technique et scientifique des télécommunications



Electronique et photo-électronique des matériaux et composants 1

électronique des matériaux

André Moliton



Lavoisier



TABLE DES MATIÈRES

	15
••••••••••	13
Noted Favennec	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	17
Broad-gropos	1./
Introduction: distribution des électrons	1001000
e semification physique du niveau de Fermi	19
Rappels : les différentes fonctions de distribution des corpuscules	19
1.1.1 Distributions classiques	19
Distributions de particules indiscernables (de même nature)	22
Messu de Fermi d'un système à l'équilibre thermodynamique	
signification physique	24
121. Forme de l'entropie d'un système : rappel	24
Rappels de quelques propriétés de la statistique de Fermi-Dirac	25
Respeis de queiques proprietes de la statistique de l'entre Brace	
123 Calcul de la variation d'entropie suite à l'introduction	25
Fun electron.	27
124 Signification physique de E _F	28
Conclusion : propriétés de E _F	20
13.1 Système électronique contenant plusieurs phases à l'équilibre	28
mamique (sans application de potentiel)	1000000
132 Energie de Fermi et potentiel électrochimique	29
133 Energie de Fermi à l'équilibre d'un système électronique	• •
contenant plusieurs phases k portées à un potentiel électrique $V_k \dots$	29
14 Exercice	29
141. Energie cinétique moyenne par molécule	29

Table des matières 9

7 '	des electrons à un metal	
1	2.6.2. Exercice 2 : expression de l'énergie cinétique moyenne	
6(en fonction de T dans un semi-conducteur	
	2.6.1. Exercice 1 : expressions de la position du niveau c	
6(2.6. Exercices	
63	courbure des bandes	
	na de	
6	à l'équilibre	
	2.5.2. Relation de Boltzmann pour un semi-conducteur inhomogène	
6(
6(2.5. Etude des semi-conducteurs (et des systèmes) inhomogènes	
58	électrique extérieur)	
	à l'équilibre thermodynamique (donc non soumis à un champ	
	2.4.8. Diagramme de bandes plates dans les semi-conducteurs homogènes	
57	2.4.7. Variation des concentrations en fonction de la température	
5	2.4.6. Porteurs majoritaires et porteurs minoritaires	
55		
54	en fonction o	
52	dans les semi-conducteurs extrinsèques	
	2.4.3. Concentrations des porteurs et position du niveau de Fermi	
5(2.4.2. Formation des semi-conducteurs extrinsèques	
5(2.4.1. Règle du produit pn : loi d'action de masse	
5(2.4. Etude des semi-conducteurs extrinsèques	
48	2.3.2. Propriétés des semi-conducteurs intrinsèques	
4.5	2.3.1. Densités des porteurs dans les bandes permises	
45	2.3. Etude des semi-conducteurs intrinsèques	
42	ddp interne (de Galvani)	
	2.2.4. Cas des systèmes métalliques inhomogènes;	
42	2.2.3. Travail de sortie	
4(2.2.2. Cas d'un métal homogène	
39	de	
39	de sortie dans les métaux	
	2.2. Energie cinétique de Fermi ; position du niveau de Fermi et travail	
S	intrinsèques, extrinsèques, dégénérés	
	2.1.2. Distinction entre isolant, semi-conducteur, métal; semi-conducteurs	
33	du niveau de Fermi	
	2.1.1. Remplissage des bandes d'énergie selon la position	
33	semi-conducteur, métal	
	2.1. Introduction et rappels : distinction entre isolant,	
S	(isolés : pas de perturbation extérieure)	
	Chapitre 2. Métaux et semi-conducteurs à l'équilibre thermodynamique	-
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE OF THE	ı

120	5 : récapitulatif
119	3.6.4. Exercice 4 : loi d'Ohm dans le réseau réciproque
117	
114	établissement plus rigoureux de la loi d'Ohm
	3.6.2. Exercice 2 : temps de relaxation et probabilité de collision :
Ξ	dans un SC intrinsèque et dans un SC extrinsèque
	3.6.1. Exercice 1 : ordres de grandeurs de σ, μ dans un métal,
111	1.6. Exercices
110	3.5.2. Forme de la mobilité dans les systèmes métalliques
109	3.5.1. Origine de la faible diffusion des électrons
109	1.5. Nature des collisions et forme des mobilités dans les métaux
107	3.4.3. Loi d'Ohm et charges impliquées dans le transport
105	d'un métal ; rôle des collisions
	3.4.2. Effet d'une force sur le déplacement électronique dans le cas
104	3.4.1. Expression générale d'une force dans le réseau réciproque
104	tude qualitative pour un métal
	3.4. Etude du transport électronique dans le réseau réciproque :
97	présente deux minimums : émissions micro-ondes appelées effet Gunn
	3.3.6. Cas particulier des semi-conducteurs dont la bande de conduction
97	3.3.5. Remarque sur l'expression des densités de courant
94	relation d'Einstein, effet d'une perturbation électrique
	3.3.4. Cas d'un semi-conducteur inhomogène : champ interne,
92	3.3.3. Effet d'un gradient de concentration, courant de diffusion
88	3.3.2. Effet d'un champ électrique sur un semi-conducteur homogène
87	(obtenue selon les hypothèses de Drude)
	3.3.1. Extension aux semi-conducteurs de la loi d'Ohm classique
87	lans l'espace géométrique (direct)
	3.3. Courants électriques dans un semi-conducteur : raisonnement
85	la forme du temps de relaxation
	3.2.7. Approximation de la masse effective et nécessité de préciser
83	6.
82	Ξ
81	3.2.4. Forme macroscopique de la loi d'Ohm
81	3.2.3. Ordres de grandeur dans le cas du cuivre
79	3.2.2. Définition de la mobilité et détermination de la conductivité o
78	3.2.1. Le modèle (Drude)
78	lans l'espace géométrique direct)
	3.2. Cas des métaux : loi d'Ohm classique et ses limites (raisonnement
77	3.1. Introduction
1	le landie per un dation electrique : 1. Theories classiques

Ξ
6
7
š

2	de transport de Boltzmann
	6.3.4. Mesure simplifiée de l'effet Seebeck
21.	6.3.3. Thermocouple simplifié
205	6,3.2. Cas où l'on fait intervenir les ddp de contact entre m1 et m2
208	6,3.1. Principe
208	6.3 Thermocouples
207	6.2.2. Deuxième relation de Kelvin
205	6.2.1. Première relation de Kelvin
203	6.2. Relations entre les différents coefficients, relations de Kelvin
200	6.1.6. Remarques
196	6.1.5. Effet Peltier
194	6.1.3. Effet Thomson
188	6.1.2. Conductivité thermique
187	6.1.1. Modification de la distribution énergétique des porteurs
185	effets Seebeck, Thomson, Peltier
	6.1. Phénomènes physiques accompagnant un gradient de température :
185	lets thermoélectriques
	hapitre 6. Perturbation par un gradient de température :
1/8	de transport de Boltzmann
4	et d'un champ magnétique : étude à partir l'équation
100	par application de champs électrique et magnétique
-	5.5.3. Exercice 3: méthode de détermination de la masse effective
167	
	5.5.1. Exercice 1 : constante et tension de trait
162	cices
162	
161	3. Calcul rigoureux
160	5.3.2. Calculs approchés
159	ection apportée par 1 équation de nansport de
159	5.2.5. Remarques: cas limites
155	4. Expression de la magnétoconductance et de
154	5.2.2. Vitesse des porteurs (exemples de porteurs
153	٠ -
152	

=
0
-
O
S
-

269	8.2.3. Determination de la resistivite par la methode de Van der Pauw
266	2.2.
265	8.2.1. Méthode générale
265	8.2. Méthode de Van der Pauw : application à la mesure de la résistivité
265	8.1. Introduction
265	nesures magnétoélectriques, des mobilités, du pouvoir thermoélectrique .
	Chapitre 8. Mesures électriques : II. Méthode de Van der Pauw ;
261	(polymère) lors de mesures en alternatif
	7.4.3. Exercice 3 : résistance de contact avec un matériau plutôt isolant
257	d'épa
253	de surface semi-infinie, avec limite conductrice
253	
251	
248	sistance
248	7.3. Résistance carrée et résistance de contact
242	7.2.4. Echantillons de dimension finie : facteurs correctifs de Valdes
240	extrêmement (infiniment) mince et de surface pratiquement infinie
	7.2.3. Détermination de la résistivité d'un semi-conducteur en plaque
238	extrêmement (infiniment) épaisse et de surface pratiquement infinie
	7.2.2. Détermination de la résistivité d'un semi-conducteur en plaque
236	7.2.1. Principe de la mesure
236	Mesure de la résistivité des semi-cond
235	7.1. Introduction
235	e résistances carrées et de contact
	hapitre 7. Mesures électriques : I. Mesure de résistivités,
232	6.6.3. Exercice 3: effet Seebeck dans une jonction
227	conduction)
	6.6.2. Exercice 2 : forme de S pour un métal (densité n des électrons de
221	6.6.1. Exercice 1: coefficient Seebeck dans un semi-conducteur
221	6.6. Exercices
220	6.5.3. Les modules à effet Peltier : intérêt, schéma et performances
219	6.5.2. Figure de mérite et matériaux thermoélectriques
218	6.5.1. La place de la thermoélectricité et quelques données économiques
218	6.5. Intérêt de la thermoélectricité et exemples pratiques
217	(coefficient S
216	6.4.2. Densité de courant
214	de température
	6.4.1. Equation de Boltzmann pour un cristal soumis à un gradient

Sommaire du volume 2	Index	Bibliographie		() () () () () () () () () () () () () (•	•		8.4.3. Mesure de la mobilité par couplage des mesures de résistivité	<u>E</u>) :	•	•	(#)	8.3. Détermination de la magnétorésistance transversale par la méthode
295	291	289	286	285	282	282	281	281	278	277		277	275	274	274	

Electronique et photo-électronique des matériaux et composants propose, à travers des cours et des exercices corrigés, un enseignement pédagogique permettant d'appréhender et d'appliquer les bases des propriétés électroniques des matériaux et du fonctionnement physique des composants.

Ce premier volume rappelle les fondements physiques nécessaires à la détermination des niveaux d'énergie dans les matériaux et les structures électroniques. Le transport électronique y est étudié en détail en fonction des différents types de perturbations (électrique, magnétique, magnétoélectrique, thermoélectrique). Enrichi de nombreux exemples, l'ouvrage permet une approche concrète de ces notions essentielles appliquées notamment au domaine des magnétorésistances, à l'effet Hall, aux effets thermoélectroniques (Seebeck, Peltier). Les méthodes de mesure des principaux paramètres de caractérisations sont également présentées à la fois d'un point de vue théorique et pratique.

Le deuxième volume est consacré à l'application des propriétés électroniques au domaine des composants, notamment photo-électroniques.

L'auteur

André Moliton est professeur à l'Institut Carnot XLim où il a développé le Laboratoire d'optoélectronique plastique. Il est l'auteur d'une centaine de publications dans des revues internationales, ainsi que d'une dizaine de livres dans le domaine de l'électromagnétisme, de l'optoélectronique et de la physique des matériaux.

Ce livre appartient à la Collection Technique et Scientifique des Télécommunications (CTST), publiée sous l'égide de l'Institut TELECOM, avec le soutien de Orange Labs. La CTST rend compte des derniers développements dans l'ensemble des domaines des sciences et technologies de l'information et de la communication.

bermes Science www.hermes-science.com 978-2-7462-2109-3

